

检索证明

根据委托方提供的论文目录(2025 年)，经《科学引文索引》SCI-EXPANDED 数据库和《期刊引用报告》JCR 数据库检索，田叶宁(Tian, YN)发表的论文被 SCIE 收录了 1 篇。题录如下：

1.标题: Robust Voltage Control in Distribution Networks via CVaR-Based Bayesian Optimization

作者: Tian, YN (Tian, Ye-Ning)

来源出版物: ELECTRONICS 卷: 15 期: 1 文献号: 154 DOI:

10.3390/electronics15010154 Published Date: 2025 DEC 29

入藏号: WOS:001657247200001

语言: English

文献类型: Article

地址: [Tian, Ye-Ning] South China Univ Technol, Sch Comp Sci & Engn, Guangzhou 510006, Peoples R China.

ELECTRONICS

出版商名称: MDPI

期刊影响因子™

2.6

2024

2.6

五年

JCR 学科类别	类别排序	类别分区
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 其中 SCIE 版本	136/258	Q3
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 其中 SCIE 版本	174/368	Q2
PHYSICS, APPLIED 其中 SCIE 版本	97/187	Q3

来源: Journal Citation Reports 2024. [转到 Journal Citation Reports](#)

